

## ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ ОКИСНЫХ ПЛЕНОК

*A. A. Углов, A. A. Волко, Ю. Ю. Кризоногов, A. M. Любченко*

Вопросы взаимодействия лазерного излучения с металлами в окислительной атмосфере рассматривались ранее в широком ряде работ [1–5]. При анализе термохимических процессов, протекающих на поверхности двухслойной системы окисел—металл, одним из определяющих факторов является динамика изменения поглощения лазерного излучения, влияющая на темп роста температуры и соответственно кинетику окисления. Расчет таких процессов затруднен в связи с неопределенностью оптических постоянных возникающего на поверхности металла слоя окисла. Зависимость поглощательной способности  $A(\xi)$  от толщины окисла  $\xi$  имеет вид [6]

$$A(\xi) = 1 - |r|^2, \quad r = \frac{r_{12} \exp(-2i\psi) + r_{23}}{\exp(-2i\psi) + r_{12}r_{23}},$$

$$r_{23} = \frac{r_{12} - r_{13}}{r_{12}r_{13} - 1}, \quad r_{12} = \frac{1 - \sqrt{\varepsilon_0}}{1 + \sqrt{\varepsilon_0}}, \quad r_{13} = \frac{1 - \sqrt{\varepsilon}}{1 + \sqrt{\varepsilon}},$$

$$\psi = \frac{2\pi}{\lambda_y} \sqrt{\varepsilon_0 \xi}, \quad \sqrt{\varepsilon_0} = n_0 + ix_0, \quad \sqrt{\varepsilon} = n + ix, \quad (1)$$

где  $\lambda_y$  — длина волны лазерного излучения;  $\varepsilon_0, \varepsilon, n_0, x_0, n, x$  — диэлектрическая проницаемость, показатели преломления и экстинкции для окисной пленки и металла соответственно.

Выбор оптических постоянных в (1), проведенный в [1–3], основан на литературных данных, методика определения  $n_0, x_0$ , предложенная в [5], справедлива только для слабопоглощающих покрытий  $(4\pi/\lambda_y)x_0\xi \ll 1$ , что значительно сужает область применения полученных соотношений.

В этой связи определение оптических постоянных в области параметров воздействия, характерных для лазерного нагрева, является актуальной научно-технической задачей.

Методика основана на нахождении значений поглощательной способности в точках локальных экстремумов функции  $A(\xi)$ . На ЭВМ решалась следующая система алгебраических уравнений:

$$A(n_0, x_0, \xi_{01}) = A_1,$$

$$A(n_0, x_0, \xi_{02}) = A_2, \quad (2)$$

$$\left. \frac{\partial A}{\partial \xi} \right|_{n_0, x_0, \xi_{01}} = \left. \frac{\partial A}{\partial \xi} \right|_{n_0, x_0, \xi_{02}} = 0$$

где  $\xi_{01}, \xi_{02}$  — неизвестные координаты экстремумов функции  $A(\xi)$ ,  $A_1$  и  $A_2$  — экспериментально полученные значения поглощательной способности системы окисел—металл в точках экстремумов.

Модельный эксперимент включал в себя исследование динамики роста поглощательной способности медных образцов ( $\varnothing 20 \times 6$  мм) при нагреве в изотермических условиях. Нагрев образцов осуществлялся омическим нагревателем, их температура регистрировалась зачеканенной хромель-алюмелевой термопарой. Измерения проводились на длине волны  $\text{CO}_2$  лазера (типа ИЛГН-703,  $\lambda = 10.6$  мкм), исходная поглощательная способность образцов равна 0.012, угол падения излучения близок к нормальному. Измерялась отражательная способность образцов  $R$ , связанная с поглощательной соотношением  $A = 1 - R$ . Выбор диапазона температур (350–600 °C) обусловлен тем, что при лазерном нагреве активация окислительной реакции происходит именно в этой температурной области [5, 7].

На рис. 1 представлены зависимости поглощательной способности образцов для различных температур нагрева. Видно, что повышение температуры ведет к уменьшению величины функции  $A(\xi)$  в точках экстремумов. На основе полученных экспериментальных данных определены зависимости оптических постоянных окисной пленки от температуры ее образования, графики которых представлены на рис. 2.

Анализ результатов показал, что в диапазоне до  $\sim 400$  °C окисная пленка однослойная и состоит из окиси меди ( $\text{CuO}$ ). Повышение температуры ведет к появлению слоя закиси меди ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ), толщина которого становится преобладающей в высокотемпературной области  $\geq 550$  °C, что приводит к увеличению  $n_0$  до 2.7 и уменьшению  $x_0$  до 0.045. Полученные зна-

чения  $n_0$  и  $x_0$  хорошо согласуются с литературными данными [8] и несколько хуже с данными [5]. В [8], например, для  $\text{Cu}_2\text{O}$  приводятся значения  $n_0=2.7$  и  $x_0=0.25$ , а для  $\text{CuO}$  2.5 и 0.5 соответственно.

Таким образом, для решения задач нагрева медных образцов излучением  $\text{CO}_2$  лазера в низкотемпературной области, особенно при температуре активации реакции окисления

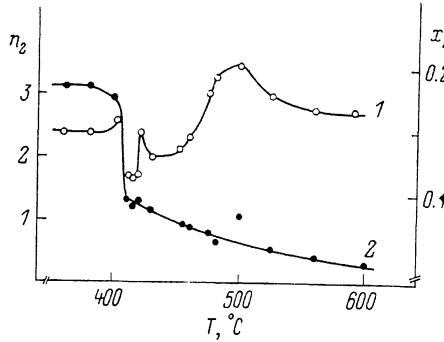
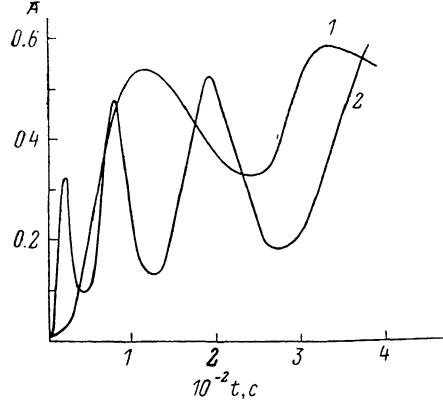


Рис. 1. Экспериментальные графики изменения поглощательной способности медной мишени при изотермическом окислении.

$T, ^\circ\text{C}: 1 — 480, 2 — 600.$

Рис. 2. Зависимость оптических постоянных окисной пленки, образующейся на медной поверхности, от температуры ее образования.

$1 — n_0, 2 — x_0.$

$\sim 400^\circ\text{C}$ , и высокотемпературной области, когда  $A(\xi) \geq A_0$ , можно использовать приближение двухслойной системы окисел—металл и считать постоянными значения  $n_0$  и  $x_0$  (используя их из соответствующего температурного диапазона). Это будет соответствовать малоинтенсивному (в первом случае) и высокоинтенсивному (во втором) лазерному воздействию. Промежуточный диапазон требует привлечения приближения трехслойной системы.

В заключение авторы выражают благодарность И. Ю. Смуррову за проявленный интерес к работе и ценные замечания.

#### Список литературы

- [1] Володькина В. Л., Крылов К. И., Либенсон М. Н., Прокопенко В. Т. // ДАН СССР. 1973. Т. 210. № 1. С. 66–69.
- [2] Бункин Ф. В., Кириченко Н. А., Лукьянчук Б. С. // УФН. 1982. Т. 138. № 1. С. 45–93.
- [3] Рыкалин Н. Н., Углов А. А., Смурров И. Ю., Волков А. А. // ДАН СССР. 1985. Т. 277. № 6. С. 1395–1399.
- [4] Баженов В. В., Бонч-Бруевич А. М., Гагарин А. П. и др. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1985. Т. 49. № 6. С. 1214–1217.
- [5] Арудзов М. И., Бункин Ф. В., Кириченко Н. А. // Письма ЖЭТФ. 1978. Т. 27. Вып. 4. С. 230–234.
- [6] Ландай Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. 620 с.
- [7] Бункин Ф. В., Кириченко Н. А., Конов В. И., Лукьянчук Б. С. // Квантовая электрон. 1980. Т. 7. № 7. С. 1548–1553.
- [8] Золотарев В. М., Морозов В. Н., Смирнова Е. В. Оптические постоянные природных и технических сред. Л.: Химия, 1984. 215 с.

Институт metallургии  
им. А. А. Байкова АН СССР  
Москва

Поступило в Редакцию  
28 ноября 1988 г.